⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 122132

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)6月3日

H 01 L 21/304 B 08 B 3/12 D-7376-5F C-6420-3B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 超音波を用いた洗浄装置

到特 願 昭60-262114

❷出 願 昭60(1985)11月20日

砂発明者 松山 外志郎

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 并理士 西教 圭一郎 外2名

明年音

1、范明の名称

超音波を用いた洗浄装置

2、特許額求の範囲

被沈浄物の沈浄が不充分な表面領域を検出する 手段と、

表面領域検出手段によって検出された洗浄が不 充分な表面領域に超音波を照射して洗浄を行なう 洗浄手段であって、

超音波が放射される放射端部を有する超音波 発生手段と

前記放射端部付近にそれぞれ関口し、超音液 伝達用液体を供給する供給ノズルと、超音液伝達 用流体を吸引する吸引ノズルとを含む、そのよう な洗浄手段と、

前記表面領域検出手段からの出力に基づいて被洗予物を洗浄手段に向けて搬送する機送手段とを含むことを特徴とする母音波を用いた洗浄装置。
3、発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、たとえば牛導体製造などにおいて用いられるたとえばシリコンSi 芸板を製造するに当たり、この芸板を超音波を用いて洗浄する製造に関する。

育录技術

たとえば大規模集積回路(LSI)などを製造される場合、たとえば尾精品シリコの基板を製造で、 芸板上に形成される存成回路が、数μ m のなので、 芸板上に形成される存成の洗浄か行なわれるので、 変を有するので、 変を行するのため、洗浄か行なわれる。 ながある。そのた理を行なう前に、 洗浄がかったので、 変がようかの検査が一般に なかどうかの検査が一般に ないている。 として、 たとえば油脂分、 を放射して、 ないで、 、 ないで、 、 ないで、 ない

発明が解決しようとする問題点

上述したような従来技術の基板の洗浄技術では、

延板表面に沈浄不良部分を検出した後、その悲観会体を再び沈浄していた。したかって沈浄工程が繁雑になっていた。またこのように全体が再洗浄された悲観は、やはり再び沈浄工程の清浄でで 検査する必要がある。また沈浄工程の清浄で 使強する必要があると、再沈浄された悲観に新たな 汚れが付着する恐れがある。

本発明の目的は、上述の問題点を解決し、基板の洗浄皮の検査において、洗浄不良部分があった場合、この洗浄不良部分を局所的に洗浄することができる改良された超音波を用いた洗浄装置を提供することである。

問題点を解決するための手段

本発明は、被洗浄物において、洗浄が不充分な 表面領域を検出する手段と、

表面領域検出手段によって検出された表面領域に超音波を照射して洗浄を行なう洗浄手段であって、

組音波が放射される放射場部を有する超音波 発生手段と

射過部と被洗浄物の洗浄が不充分な前記表面例は との同に充満される。前記放射過部からの超音被 は、この風音波伝達用液体を伝播して、被洗浄物 に到達して洗浄を行なう。

次に、前記放射類部付近に関口している吸引ノスルは、被洗浄物から除去されたみようにもなるを見なない。このようにもで、となるではないて洗浄が不充分な表面所ははたとき、この表面領域付近のみを局所的に洗浄物でとしたとかできる。したがって、被洗浄物に洗浄が不充分な表面領域を検出することに、被洗浄物の全体を再洗浄する必要がなく、洗浄処理工程が依役に関略化される。

灾趣例

第1 図は本発明の一実施例の洗浄姿図1の様成を示すプロック図である。洗浄装図1は基台2上に配置され、第1 図の左右方向に変位可能なメテーブル3と、メテーブル3上に配置され、メ方向(第1 図の左右方向)と Y 方向 (第1 図の転面建立方向)とに変位可能な X ー Y テーブル 4 とを含む。

前記放射場部付近にそれぞれ開口し、超音波伝達用流体を供給する供給ノズルと、超音波伝達 用流体を吸引する吸引ノズルとを含む、そのような洗浄手段と、

前記表面領域検出手段からの出力に基づいて被洗浄物を沈浄手段に向けて搬送する機送手段とを含むことを特徴とする昼音被を用いた沈浄装置である。

作用

X - Y テーブル 4 上には、彼沈浄物であるたとえば牛褥体芸板 5 が乗載される。

所定の位置に到達した X - Y テーブル 4 上の半導体 芸板 5 の洗浄不良部分は、前型散乱光の検出時に停止した位置から、 X テーブル駆動部 9 によっ

て直線的に移動するのみであり、この移動量を1
は放乱光検出手段7と洗浄装置本体10との距離として、商精度に予め定めることができる。したかって前記洗浄不良部分は調整操作不用で、洗浄手段である洗浄装置本体10の面下に位置するように移動する。この移動は、メーYテーブル駆動部11によって行なわれる。洗浄装置本体10は、後述されるように超音波を用いた洗浄を行ない、この超音波は駆動部12からの電気信号が、超音波発展器13によって超音波振動に変換され、洗浄を置水体10を介して半導体基板5の耐記洗浄不良部分に照射される。前記風音波発振器13は、たとえば圧電楽子などから構成される。

第2図は第1図の洗浄装置本体10に関連する 情点を示す図である。前記洗浄装置本体10は、 超音波伝達部材14と、超音波伝達用放体の供給 ノズル15と、供給ノズル15から供給された超 音波伝達用液体を吸引する吸引ノズル16とを含 む。 超音波伝達部材14は取円柱部14aと、逆円 能台部14bと、逆円錐台部14bの先續部(第2 図の下端部)に形成された凹所14cとか、一体に形成されて構成される。

が3 図はが1 図の洗浄装置1 を用いて半導体基板5の洗浄を行なう工程を説明するプロック図である。が1 図~ 第3 図を参照して、本実施例における洗浄動作について説明する。前途したように、牛導体基板5 において、レーザ光発最器6 を用いた検査で、洗浄不良部分が検出された場合へ、X テーブル3 およびX ー Y テーブル4 に乗載された半導体基板5 は、前途したように洗浄装置本体10に向けて搬送される。このとき前途したように、生導体基板5 の洗浄不良部分17 が、超音波伝達部材4 に形成された四所14 c の直下に位置するように移動される。

次に、保給ノズル15からたとえば水などの租 音被伝達用放体が供給され、前記門所14cと半 等体益板5の洗浄不良部分17との間に充満され る。前記凹所14cには、発生される超音波が洗 浄不良部分17に効率的に照射されるように、超 音波を洗浄不良部分17に集中する機能を有する

制御暦18か形成される。

次に駆動部12は電気信号を発生し、超音被発展器13はこの電気信号を機械的振動に変換し、この振動は超音被伝達部材14を矢符A1方向に伝達され、四所14cおよび制御居18を介して、矢符A2方向に超音波伝達用液体19内部を伝播され、洗浄不良部分17に賦射される。洗浄不良部分17では、付着したたとえば抽酬などが超音波振動によって分解されて数去される。

次にこのような除去された抽膾などを含んだ思 在 彼 伝 達用 旅 体 1 9 は、 吸引 ノ ズ ル 1 6 に よって 吸引 され、 牛 導 体 基 板 5 の 表面 から 除 かれる。 こ の ようにして、 洗 浄 不良部分 1 7 の 汚れが除去された 年 海 体 基 板 5 は、 再 び 弟 1 図 の 左 方に 反 され、 レーザ 光 発 展 器 6 による 洗 浄 不良部分 の 検 査 が れ 関 される。 この 再 関 後 の 検 査 は、 前 記 洗 浄 不 良 部 分 1 7 が 検 出 されるまでに 検 査 された 領 域 は 除 く ことが できる。 すなわ 5 半 導 体 基 板 5 に は、 従 未 技 術 で 指摘したように 全 体 の 再 洗 浄 は 行 な わ ず 、 汚れが 検 出 された 洗 浄 不 良 部分 1 7 付 近 の み を 局 所的に洗浄するようにしたので、この洗浄不良部分17のたとえば抽頭分などが、完全に散去されたかどうかを検査すると共に、前回検査が行なわれなかった箇所があれば、その箇所を引き続き検査するようにすればよい。したかって半導体基板5に関する洗浄工程は、格段に関略化される。

効 果

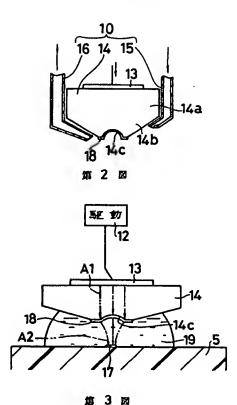
以上のように、本発明に従えば、被洗作物に洗 がか不完分な表面領域が検出された場合、超近に強 発生手段の超音波が放射された対域部はに のはな対域が大きながら、超音波に開 に完けれたがら、超音波がなりなる。次に超音がないに を受ける。次に超音波がのにないに を受ける。次に超音ななのではないに を受ける。次に超音ななのではないに を受ける。次に超音なないに を受けないないで を受ける。次に を受ける。次に を受ける。 を使いる。 を受ける。 を使いる。 をしい。 をしな。 をしな。 をしいる。 をしい。 をしいる。 をしい。 工程が格段に簡略化される。

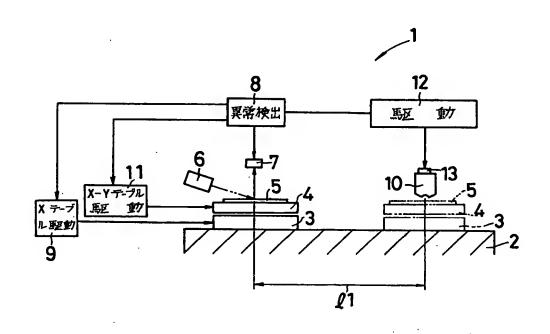
4、図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の一実施例の構成を示すプロック図、 第 2 図は第 1 図の洗浄装置本体 1 0 の構成を示す図、第 3 図は洗浄動作を説明する簡略化した断面図である。

1 … 沈浄 装置、 3 … × テーブル、 4 … × - Y テーブル、 5 … 半導 体 基 板、 6 … レー ザ 光 発 最 器、 7 … 放 乱 允 検 出 手 段、 9 … × テーブル 駆 動 部、 1 0 … 洗 가 装 置 本 体、 1 1 … × - Y テーブル 駆 動 部、 1 3 … 超 音 波 発 振 器、 1 5 … 佚 給 ノ ズ ル、 1 6 … 吸 引 ノ ズ ル、 1 7 … 沈 沙 不 良 部 分、 1 9 … 超 音 波 伝 途 用 流 体

代理人 弁理士 西数 圭一郎





第 1 図

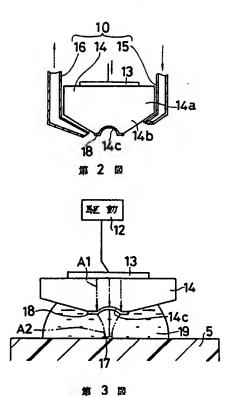
工程が格段に簡略化される。

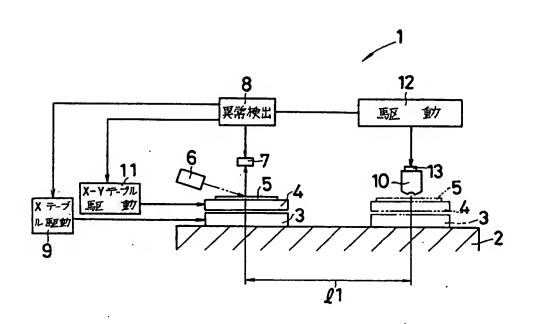
4、図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の標成を示すプロック図、第2 図は第1 図の洗浄装置本体 1 0 の標成を示す図、第3 図は洗浄動作を説明する簡略化した断面図である。

1 … 洗 浄 装 置 、 3 … X テ - ブ ル 、 4 … X - Y テ - ブ ル 、 5 … 半 導 体 基 板 、 6 … レ - ザ 光 発 器 器 、 7 … 飲 乱 光 検 出 手 段 、 9 … X テ - ブ ル 駆 動 部 、 1 0 … 洗 ኾ 装 置 本 体 、 1 1 … X - Y テ - ブ ル 駆 動 部 、 1 3 … 和 音 被 発 級 器 、 1 5 … 供 給 ノ ズ ル 、 1 6 … 吸 引 ノ ズ ル 、 1 7 … 沈 ኾ 不 良 部 分 、 1 9 … 超 音 被 伝 途 川 流 休

化理人 弁理士 西教 圭一郎





第 1 図

PAT-NO:

JP362122132A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62122132 A

WASHER USING ULTRASONIC WAVE

PUBN-DATE:

June 3, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUYAMA, TOSHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

SHARP CORP N/A

APPL-NO: JP60262114

APPL-DATE: November 20, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/304 , B08B003/12

US-CL-CURRENT: 134/1

ABSTRACT:

PURPOSE: To wash a body to be washed partially, and to simplify a washing treating process remarkably by carrying the body to be washed toward a washing means, washing the body to be washed through the irradiation of ultrasonic waves and sucking a fluid transmitting ultrasonic waves containing fouling, etc. when an insufficiently washed surface region is detected in the body to be washed.

CONSTITUTION: When a defective washing section is detected in inspection using a laser beam oscillator, a semiconductor substrate 5 placed on a table is carried toward a washer body 10. A drive section 12 generates an electric signal, an ultrasonic oscillator 13 converts the electric signal into mechanical oscillations, and mechanical oscillations are propagated in a fluid 19 for transmitting ultrasonic waves in the direction of the arrow A2 through a recessed section 14c and control layers 18, and projected to the defective washing section 17. Adhering fat and oil, etc. are decomposed by ultrasonic waves and removed in the defective washing section 17. The fluid 19 for transmitting ultrasonic waves containing fat and oil, etc. removed in this manner is sucked by a suction nozzle 16, and gotten rid of from the surface of the semiconductor substrate 5.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO& Japio